

**Задача. 4.1** *Наивный байес и центроидный классификатор*

*Proof.* Наивный байесовский классификатор присваивает метки классов по следующей формуле:

$$\arg \max_y p(Y = y) \prod_{i=1}^n p(X^{(k)} = x^{(k)} \mid Y = y)$$

В условиях задачи это можно переписать как

$$\begin{aligned} \arg \max_y \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x^{(k)} - \mu_{yk})^2}{2\sigma^2}} &= \\ \arg \max_y \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x^{(k)} - \mu_{yk})^2}{2\sigma^2}} &= \\ \arg \max_y \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{\rho(x, \mu_y)}{2\sigma^2}} &= \\ \arg \min_y \rho(x, \mu_y) \end{aligned}$$

□

**Задача. 4.2** *ROC-AUC*

*Proof.* ROC-кривая будет состоять из трех точек:  $(0, 0)$ ,  $(1, 1)$  и  $(p, p)$ , то есть всегда будет просто отрезком прямой, ограничивающим площадь 0.5

□

**Задача. 4.3** *Ошибка 1NN и оптимального байесовского классификатора*

*Proof.* В условиях задачи (равномерное заполнение пространства) при  $n \rightarrow \infty$  ближайший сосед приближается к объекту:  $x_n \rightarrow x$ . Тогда имеем

$$\begin{aligned} E_N = P(y \neq y_n) &= P(1|x)P(0|x_n) + P(0|x)P(1|x_n) \rightarrow P(1|x)P(0|x) + P(0|x)P(1|x) = \\ 2P(0|x)P(1|x) &\leq 2 \min \{P(0|x), P(1|x)\} = 2E_B \end{aligned}$$

□